

51-я Международная Тулиновская конференция по Физике Взаимодействия Заряженных Частиц с Кристаллами Москва,24-26 мая 2022

Моделирование падения иона С₆₀ на поверхность монокристалла кремния

<u>К.П. Карасев^{*1}</u>, Д.А. Стрижкин², А.И. Титов², П.А. Карасев²

1)Санкт-Петербургский Академический университет им. Ж.И. Алфёрова, Санкт-Петербург, Россия 2)Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия *e-mail: kir.karasyov2017@yandex.ru

Явления, происходящие на поверхности мишени при бомбардировке монокристалла кремния ускоренными ионами С₆₀+ представляют большой интерес. На них влияет множество параметров, в частности, энергия фуллерена, плотность тока, материал и температура поверхности и др. Но исследование процессов, происходящих при столкновении иона с мишенью не возможно, так как развитие каскада смещений происходит за ~0.5 пс, а приборов с достаточным временным и пространственным разрешением не существует. Поэтому для получения полезной для экспериментов информации мы обратились к методу молекулярно-динамического (МД) моделирования.

Описание модели

Моделирование проводилось кодом Lammps [1]. Потенциалы взаимодействия C-C - AIREBO, Si-Si и C-Si Tersoff-ZBL. vacancies При энергии частиц > 10 эВ учитывались электронные потери Исходная мишень - монокристалл кремния с открытой of поверхностью (100), размером 24х24х31 элементарных ячеек. Number боковым сторонам расчетной ячейки применялись По периодические граничные условия Борна-Кормана. Нижний слой атомов жестко закреплен. Термостат Берендсена толщиной в 1 элементарную ячейку кремния по боковым и нижней граням. Начальная энергия молекулы С₆₀ от 2 до 8 кэВ. 5 независимых событий для каждого случая.



Время одного события 5 пс.

1. Thompson A. P., Aktulga H. M., Berger R. et al. LAMMPS - a flexible simulation tool for particle-based materials modeling at the atomic, meso, and continuum scales // Comp. Phys. Comm. - 2022. - Vol. 271. – P. 10817.



Рис. 1. Кристалл кремния после падения на его поверхность молекулы С₆₀ при различных значениях энергии падения и температуры мишени

На рис. 1 видно, что с увеличением энергии падения фуллерена, размер кратера увеличивается. Атомы углерода проникают в кристалл и распределяются внутри. Образуется аморфная область.

энергии падения фуллерена 2кэВ.

различных температурах..

Рис. З иллюстрирует развитие каскада смещений. Образуются вакансии, количество которых, достигает максимума n_{v max}, затем спадает и выходит на установившееся значение n_{v fin}. При увеличении температуры мишени n_{v max} практически не меняется, а n_{v fin} растет (рис. 4 и 5).



Рис. 5. Количество вакансий после термализации от энергии падения фуллерена при различных температурах.



Рис. 6. Количество атомов выше 0.4А над поверхностью кристалла от энергии падения фуллерена при различных температурах.

На рис. 6 видно, что с ростом энергии С₆₀ и температуры (от 300 до 700 К) количество атомов в бруствере кратера растет.





Распыление

С увеличением энергии падения C_{60} молекулы количество распыленных атомов растет, а температуры кристалла распыление практически не

Рис. 2. Распыление от энергии падения фуллерена при различных температурах

зависит от температуры кристалла кремния, а из рис. 8 видно, что с увеличением энергии падения молекулы С₆₀ углерод более равномерно распределяется по глубине мишени.

Выводы

Проведено МД моделирование падения молекулы С60 на поверхность монокристалла Si при разных температурах и энергиях. ▶ Температура мишени практически не влияет на распыление поверхности и максимальное число вакансий в каскаде смещений.

С ростом температуры растет конечное количество вакансий и количество атомов в бруствера кратера. Распределение углерода по глубине с увеличением энергии молекулы С60 становится равномернее и глубже и не зависит от температуры.